

Unión Particular para la Clasificación Internacional de Patentes (Unión de la CIP) Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP

**Cuadragésima sexta reunión
Ginebra, 8 a 10 de noviembre de 2021**

INFORME

adoptado por el Grupo de Trabajo

INTRODUCCIÓN

1. El Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la CIP (en adelante, Grupo de Trabajo) celebró su cuadragésima sexta reunión en Ginebra del 8 al 10 de noviembre de 2021. Los siguientes miembros del Grupo de Trabajo estuvieron representados en la reunión: Alemania, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, China, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Francia, Irlanda, Israel, Japón, México, Noruega, Polonia, Reino Unido, República Checa, República de Corea, Suecia, Suiza, Ucrania, Uzbekistán, Organización Eurasiática de Patentes (EAPO), Oficina Europea de Patentes (OEP) (28). Hungría, India, Singapur y Viet Nam estuvieron representados como observadores. La lista de participantes figura en el Anexo I del presente informe.

2. Inauguró la reunión el Sr. K. Natsume, subdirector general del Sector de Infraestructura y Plataformas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), quien dio la bienvenida a los participantes. El Sr. Natsume agradeció los enormes logros del Grupo de Trabajo en los dos últimos ciclos de revisión, demostrados por el considerable número de modificaciones introducidas en la CIP 2021.01 y la CIP 2022.01, habida cuenta de las extraordinarias circunstancias de la pandemia.

MESA

3. El Grupo de Trabajo eligió por unanimidad al Sr. O. Steinkellner (Alemania) como presidente y al Sr. P. Weibel (Suiza) como vicepresidente para el ciclo de revisión de la CIP de 2021-2022.

4. La Sra. N. Xu (OMPI) desempeñó las funciones de secretaria.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

5. El Grupo de Trabajo aprobó por unanimidad el orden del día revisado, que figura en el Anexo II del presente documento, con dos modificaciones menores.

DEBATES, CONCLUSIONES Y DECISIONES

6. Con arreglo a lo decidido por los órganos rectores de la OMPI en su décima serie de reuniones, celebrada del 24 de septiembre al 2 de octubre de 1979 (párrafos 51 y 52 del documento AB/X/32), en el informe de la presente reunión se recogen únicamente las conclusiones del Grupo de Trabajo (decisiones, recomendaciones, opiniones, etc.) pero no se recogen, en particular, las declaraciones formuladas por los participantes, excepto en los casos en que se haya expresado una reserva en relación con determinada conclusión del Grupo de Trabajo o se haya repetido una reserva tras alcanzar dicha conclusión.

INFORME DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS DE LA CIP

7. El Grupo de Trabajo tomó nota de un informe verbal de la Secretaría sobre la quincuagésima segunda sesión del Comité de Expertos de la CIP (en adelante, Comité) (documento IPC/CE/52/2).
8. El Comité expresó su satisfacción por la labor realizada por el Grupo de Trabajo y alentó a las oficinas a participar activamente en el programa de revisión de la CIP, en particular, presentando peticiones de revisión en el marco de la hoja de ruta de revisión de la CIP.
9. El Comité estuvo de acuerdo con la recomendación del Grupo de Trabajo de aplicar un enfoque flexible para llevar a cabo los debates sobre la propuesta de revisión por vía electrónica utilizando el foro electrónico de la CIP en la medida de lo posible y acordó una solución inmediata adoptando determinadas medidas para mantener un equilibrio entre calidad y eficacia. El Comité invitó al Grupo de Trabajo a seguir evaluando en sus futuras reuniones el resultado y la eficacia de determinadas medidas de trabajo acordadas.
10. El Comité, tras tomar nota de un informe del Grupo de Especialistas en Tecnologías de Semiconductores (EGST), extendió su agradecimiento a la OEP, la oficina principal del EGST, y a las oficinas miembros del EGST, por la labor realizada y su contribución al trabajo hecho hasta la fecha. El Comité alentó a los miembros del EGST a que continúen su labor por el camino tomado durante el año 2019.
11. Además, el Comité aprobó las modificaciones de la Guía de la CIP y de las Directrices para la revisión de la CIP. Por último, el Comité examinó varias cuestiones informáticas relacionadas con la CIP.

INFORME DE LAS REUNIONES VIGÉSIMA Y VIGESIMOPRIMERA DEL GRUPO DE TRABAJO 1 DE LAS OFICINAS DE LA COOPERACIÓN PENTALATERAL – GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA CLASIFICACIÓN

12. El Grupo de Trabajo tomó nota de los informes verbales de la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) y de la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), en nombre de las Oficinas de la Cooperación Pentalateral, sobre las reuniones vigésima y vigesimoprimera del Grupo de Trabajo sobre la Clasificación.
13. Se tomó nota de que durante la vigésima reunión del Grupo de Trabajo 1, las Oficinas de la Cooperación Pentalateral acordaron promover cinco proyectos F a la fase de la CIP, mientras que nueve proyectos F fueron promovidos a la fase de la CIP durante la vigésima primera reunión del Grupo de Trabajo 1.

14. El Grupo de Trabajo también tomó nota de que la CNIPA y la JPO, en nombre de las Oficinas de la Cooperación Pentilateral, han publicado en el foro electrónico, en el marco del proyecto [CE 456](#), las listas actualizadas de todos los proyectos y propuestas en curso de las Oficinas de la Cooperación Pentilateral (anexos 35 y 37 del fichero del proyecto) con el fin de evitar el solapamiento entre las peticiones de revisión de la CIP y las actividades de revisión en curso de las Oficinas de la Cooperación Pentilateral.

PROGRAMA DE REVISIÓN DE LA CIP

15. El Grupo de Trabajo examinó 22 proyectos de revisión, a saber, [C 504](#), [C 505](#), [C 507](#), [C 508](#), [C 509](#), [C 520](#), [F 071](#), [F 082](#), [F 089](#), [F 122](#), [F 138](#), [F 141](#), [F 142](#), [F 143](#), [F 149](#), [F 151](#), [F 152](#), [F 153](#), [F 154](#), [F 156](#), [F 157](#) y [F 159](#).

16. En el foro electrónico, dentro de los correspondientes proyectos, se indica la situación de los proyectos mencionados, junto con la lista de las medidas futuras y los plazos. Todas las decisiones, observaciones y anexos técnicos están disponibles en los anexos denominados "Decisión del Grupo de Trabajo" de los proyectos correspondientes que figuran en el foro.

17. El Grupo de Trabajo completó cuatro proyectos de revisión, dos de los cuales se completaron con respecto a la revisión del esquema, a saber, los proyectos [F 153](#) y [F 154](#), que entrarán en vigor en la CIP 2023.01; los dos restantes se completaron con respecto a las definiciones, a saber, los proyectos [C 504](#) y [C 507](#), y la revisión del esquema se publicó anticipadamente en la CIP 2022.01. Se informó de que esas definiciones se incluirán en la CIP 2022.01 cuando entre en vigor el 1 de enero de 2022, junto con las correspondientes modificaciones del esquema.

18. El Grupo de Trabajo acordó además crear dos nuevos proyectos de revisión, a saber

Mecánica: [C 521](#) (A61J 1/00, ponente - OEP) - procedente del proyecto [M 632](#)

Electricidad: [C 522](#) (G06Q 50/00, ponente - Estados Unidos) - procedente del proyecto [C 508](#)

19. El Grupo de Trabajo tomó nota de un informe verbal de la OEP en nombre del EGST (anexo 8 del proyecto [WG 469](#)) sobre la puesta en marcha de tres proyectos C del EGST, a saber, [C 511](#), [C 512](#) y [C 513](#). El Grupo de Trabajo tomó buena nota y expresó su agradecimiento a la OEP, oficina principal del EGST, y a las oficinas miembros del EGST, por sus esfuerzos y la gran contribución de sus conocimientos al proyecto [CE 481](#), y felicitó a todas ellas por los resultados obtenidos hasta la fecha.

MANTENIMIENTO DE LA CIP

20. El Grupo de Trabajo examinó 11 proyectos de mantenimiento, a saber, [M 621](#), [M 627](#), [M 632](#), [M 633](#), [M 805](#), [M 811](#), [M 812](#), [M 813](#), [M 814](#), [M 815](#) y [M 816](#).

21. En el foro electrónico, dentro de los correspondientes proyectos, se indica la situación de los proyectos mencionados, junto con la lista de las medidas futuras y los plazos. Todas las decisiones, observaciones y anexos técnicos están disponibles en los anexos denominados "Decisión del Grupo de Trabajo" de los proyectos correspondientes que figuran en el foro.

22. El Grupo de Trabajo completó cuatro proyectos de mantenimiento con respecto a modificaciones del esquema o las definiciones, tres de los cuales se integrarán en la CIP 2023.01, a saber, [M 632](#), [M 813](#), [M 816](#), mientras que el proyecto [M 805](#), en lo que respecta a la definición, se integrará en la CIP 2022.01 junto con las correspondientes modificaciones del esquema que ya figuran en la CIP 2022.01.

23. El Grupo de Trabajo acordó crear cuatro nuevos proyectos de revisión, a saber:

Mecánica: [M 817](#) (B09B, ponente - OEP) - procedente del proyecto [C 504](#)

Independiente: [M 818](#) (ponente - Estados Unidos) - procedente del proyecto [M 632](#)

Electricidad: [M 819](#) (G06Q, ponente - OEP) - procedente del proyecto [C 508](#)

[M 820](#) (G01B, ponente - OEP) - procedente del proyecto [M 633](#)

SITUACIÓN DE LA SUPRESIÓN DE REFERENCIAS NO LIMITATIVAS DE LOS PROYECTOS M 200 A M 500

24. El debate se basó en un informe de situación, elaborado por la Oficina Internacional, relativo a los proyectos de mantenimiento para la supresión de las referencias no limitativas del esquema de la CIP (anexo 40 del fichero del proyecto [WG 191](#)).

25. El Grupo de Trabajo tomó nota de que, entre los 25 proyectos activos, se ha llegado a un acuerdo sobre los siete proyectos siguientes en los debates mantenidos en el foro electrónico, por lo que esos proyectos pueden considerarse finalizados. Las correspondientes modificaciones del esquema y las definiciones se incluirían en la CIP 2023.01.

[M 235](#) Supresión de las referencias no limitativas en la subclase G05D (ponente - OEP)

[M 239](#) Supresión de las referencias no limitativas en la subclase C23G (ponente - Israel)

[M 240](#) Supresión de las referencias no limitativas en la subclase B03B (ponente - Estados Unidos)

[M 245](#) Supresión de las referencias no limitativas en la subclase G04F (ponente - Estados Unidos)

[M 250](#) Supresión de las referencias no limitativas en la subclase H03J (ponente - Estados Unidos)

[M 253](#) Supresión de las referencias no limitativas en la subclase G06C (ponente - Estados Unidos)

[M 256](#) Supresión de las referencias no limitativas en la subclase H05G (ponente - Estados Unidos)

26. El Grupo de Trabajo tomó nota además de que los debates deberían continuar en el foro electrónico para los 18 proyectos activos restantes, incluido el proyecto [M 223](#). La situación de todos los proyectos y la lista de futuras acciones y plazos en relación con los proyectos en curso se indican en los proyectos correspondientes del foro.

27. La Secretaría indicó que en el fichero del proyecto [WG 191](#) se publicará un cuadro con un resumen actualizado de la situación relativa a la supresión de referencias no limitativas del esquema.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LOS SERVICIOS DE APOYO EN MATERIA DE TI RELACIONADOS CON LA CIP

28. El Grupo de Trabajo tomó nota de una breve presentación de la Oficina Internacional sobre varias nuevas funciones del sistema IPCRMS, las cuales permitirán a los ponentes, traductores y oficinas que formulen comentarios gestionar sus propuestas de revisión de la CIP

y sus comentarios de forma más sencilla. El Grupo de Trabajo invitó a las oficinas a aprovechar esas funciones haciendo un mayor uso del sistema IPCRMS.

PRÓXIMA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

29. El Grupo de Trabajo, tras evaluar la carga de trabajo prevista para su próxima reunión, acordó dedicar el primer día al ámbito químico, el siguiente día y medio al ámbito mecánico y los dos últimos días y medio al ámbito eléctrico.

30. El Grupo de Trabajo señaló que las fechas provisionales de su cuadragésima séptima reunión se confirmarían en breve.

31. El Grupo de Trabajo aprobó por unanimidad el presente informe por medios electrónicos el 30 de noviembre de 2021.

[Siguen los anexos]

**LISTE DES PARTICIPANTS/
LIST OF PARTICIPANTS****I. ÉTATS MEMBRES/MEMBER STATES**

(dans l'ordre alphabétique des noms français des États/
in alphabetical order of the names in French)

ALLEMAGNE/GERMANY

Armin BARTHEL (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Justus Sebastian KRUSE (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office, Munich

Steffen MÜNCH (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich,

Alessandra SANI (Ms.), Senior Adviser, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Thomas SCHENK (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Florian SIEBEL (Mr.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Oliver STEINKELLNER (Mr.), Head, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

Veronika TINKL (Ms.), Senior Patent Examiner, Classification Systems Section, German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Munich

ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA

Mohammed ALTHROWI (Mr.), Head, PCT Department, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Abdullzh ALGHAMDI (Mr.), Patents Expert, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Mohammed ALMAHZARI (Mr.), Head, Chemistry Department, Patent, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

Aziz ALMANSOUR (Mr.), Head, Mechanical Patents Department, Patents, Saudi Authority for Intellectual Property (SAIP), Riyadh

AUSTRALIE/AUSTRALIA

Lloyd JAMES (Mr.), Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Canberra

Markus KLAIBER (Mr.), Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Canberra

Deb MCDONNELL (Ms.), Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Melbourne

Alex SIMMONS (Mr.), Patent Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Canberra

MU-EN TIEN (Mr.), Patent Examiner, Patents Examination Group, IP Australia, Canberra

BRÉSIL/BRAZIL

Catia VALDMAN (Ms.), Head of Telecommunications Division, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Economy, Rio de Janeiro

Rodrigo BARBOSA FERRARO (Mr.), Patent Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Economy, Belo Horizonte

Darcio GOMES PEREIRA (Mr.), National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Economy, Campinas, São Paulo, Brazil

Maria Raquel CATALANO DE SOUSA (Ms.), Patent Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Economy, Rio de Janeiro

Tatielli GONCALVES GREGORIO BARBOSA (Ms.), Patent Examiner, National Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Economy, Rio de Janeiro

CANADA

Nancy BEAUCHEMIN (Ms.), gestionnaire de programme - International CIB/CPC, Office de la propriété intellectuelle du Canada (CIPO) - Direction des brevets, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Gatineau

CHINE/CHINA

HU An (Ms.), Director, Division for International Exchanges on Patent Documentation, Patent Documentation Department, Patent Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

CAO Xiaoxing (Mr.), Examiner, Patent Examination Cooperation Guangdong Center, Patent Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Guangzhou

DONG Yan (Ms.), Project Administrator, Division for International Exchanges on Patent Documentation, Patent Documentation Department, Patent Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

LI Rong (Ms.), Director, Research Section, Research and Development Department, China Patent Technology Development Corporation, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

NING Linjian (Ms.), Director, Section II, Department IV, China Patent Technology Development Corporation, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

TONG Jingyi (Ms.), Examiner, Patent Examination Administration Department, Patent Examination Cooperation Beijing Center, Patent Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing

WU Jian (Mr.), Senior IP Expert, Patent Examination Cooperation Guangdong Center, Patent Office, China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Guangzhou

ESPAGNE/SPAIN

ELENA PINA (Sra.), Técnica Superior Examinadora de Patentes, División de física y de patentes eléctricas, Oficina Española de Patentes y Marcas, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (OEPM), Madrid

ESTONIE/ESTONIA

Tiina LILLEPOOL (Ms.), Principal Examiner, The Estonian Patent Office, Tallinn

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA

William BREWSTER (Mr.), Supervisor Patent Classifying, CSD, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Matthew BROOKS (Mr.), Supervisory Patent Classifier - Mechanical, Classification Standards and Development, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Yen NGUYEN (Ms.), Supervisory Patent Classifier - Chemical, Classification Standards and Development [CSD], United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Jill GRAY (Ms.), Patent Classifier - Chemical, Classification Standards and Development, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

David HOMZA (Mr.), Director, Classification Standards and Development, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Chris JETTON (Mr.), Mechanics Classifier, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

Gustavo LOPEZ (Mr.), Patent Classifier - Electrical, Classification Standards and Development, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION

Zoya VOYTSEKHOVSKAYA (Ms.), Senior Researcher, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

Fedor SARATOWSKIY (Mr.), Researcher, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow

FRANCE

Magalie MATHON (Mme), examinatrice en charge de la CIB, Département des brevets, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

David DURIEZ (M.), expert en chimie, Département des brevets, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

Géraldine VENTORUZZO (Mme), expert en électricité, Direction des brevets, Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

Carole BREMEERSCH (Mme), conseillère, Propriété intellectuelle, Économie et développement, Mission permanente, Genève

Josette HERESON (Mme), Conseillère diplomatique, Mission permanente, Genève

IRLANDE/IRELAND

Fergal BRADY (Mr.), Examiner of Patents, Patent Examination, Intellectual Property Office of Ireland, Kilkenny

ISRAËL/ISRAEL

Orit REGEV (Ms.), Deputy Superintendent of Examiners, Patent Office, Ministry of Justice, Jerusalem

JAPON/JAPAN

Sumio MIGITA (Mr.), Deputy Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Kotaro FUJISHIMA (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Masaya FUJIWAKI (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Shota HOSOKAWA (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Michiru MIURA (Ms.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Tatsuhiko NISHIZAWA (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Yuto NISHIZUKA (Mr.), Assistant Director, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Yusuke OKATANI (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

Masuji YAMADA (Mr.), Classification Project Coordinator, Examination Policy Planning Office, Japan Patent Office (JPO), Ministry of Economy, Trade and Industry, Tokyo

MEXIQUE/MEXICO

Ayari FERNANDEZ SANTA CRUZ RUIZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

Hosanna MORA GONZÁLEZ (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

Pablo ZENTENO MARQUEZ (Sr.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México

NORVÈGE/NORWAY

Bjørn TISTHAMMER (Mr.), Senior Examiner, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo

Bente AARUM-ULVÅS (Ms.), Senior Examiner, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo

OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN

Ikram ABDUKADIROV (Mr.), Head Invention and Utility Models Department, Intellectual Property Agency under the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

Aysuliu POLATOVA (Ms.), Patent Examiner, Department of Inventions and Utility Models, Intellectual Property Agency under the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

Nilufar RAKHMATULLAEVA (Ms.), Top Examiner, Department of Inventions and Utility Models, Intellectual Property Agency under the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

POLOGNE/POLAND

Małgorzata KOZŁOWSKA (Ms.), Expert Coordinator, Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw

RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA

CHA HyunSoo (Mr.), Associated Staff, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

HAN Donghee, Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

LEE Jaeheon (Mr.), Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

LEE Wangseok (Mr.), Head of Group, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

PARK Hyunchul (Mr.), Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

SONG Wongyu (Mr.), Deputy Director, Patent System Administration Division, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon

JEONG Jieun (Ms.), Patent Information Promotion Center (PIPC), Daejeon

PARK Si Young (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC

Jarmila AVRATOVA (Ms.), Engineer, Patent Information, Industrial Property Office of the Czech Republic, Prague

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM

Jeremy COWEN (Mr.), Senior Patent Examiner - Classification, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Huw THOMAS (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Rhys WILLIAMS (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

Patrick PURCELL (Mr.), Examiner, Patent Examining Division, UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport

SLOVAQUIE/SLOVAKIA

Lukrécia MARČOKOVÁ (Ms.), Director, Patent Department, Industrial Property Office of the Slovak Republic, Banská Bystrica

SLOVÉNIE/SLOVENIA

Barbara REŽUN (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva

SUÈDE/SWEDEN

Anders BRUUN (Mr.), Patent Expert, Swedish Intellectual Property Office (PRV), Stockholm

Moa EMLING (Ms.), Senior Patent Examiner, Chemistry Department, Swedish Intellectual Property Office (PRV), Stockholm

Tomas LUND (Mr.), Senior Patent Examiner, Swedish Intellectual Property Office (PRV), Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND

Pascal WEIBEL (M.), Chef Examen, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Philippe TATASCIORE (M.), Expert en brevet, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

Michael STALDER (M.), Expert en brevet, Division des brevets, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne

UKRAINE

Volodymyr FESHCHENKO (Mr.), Deputy of Director General, Ministry of Economy of Ukraine, State Enterprise «Ukrainian Intellectual Property Institute» Ukrpatent, Kyiv

Oksana PARKHETA (Ms.), Deputy Head of Department, Department of the Information Support, Ministry of Economy of Ukraine, State Enterprise «Ukrainian Intellectual Property Institute» (Ukrpatent), Kyiv

Sergii TORIANIK (Mr.), Director of Department, Department for Examination of Applications for Inventions, Utility Models and Layout Designs, Ministry of Economy of Ukraine, State Enterprise «Ukrainian Intellectual Property Institute» (Ukrpatent), Kyiv

Svitlana ZHAIVORONOK (Ms.), Professional in Intellectual Property 1 category, Department of Patent Information, Documentation and Standardization, Ministry of Economy of Ukraine, State Enterprise «Ukrainian Intellectual Property Institute» (Ukrpatent), Kyiv

II. ÉTATS OBSERVATEURS/OBSERVER STATES

HONGRIE/HUNGARY

Ildiko DIOSPATONYI (Ms.), Patent Examiner, Pharmaceuticals and Agriculture Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

Zsuzsanna TOROCSIK (Ms.), Patent Examiner, Chemistry and Biotechnology Section, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest

INDE/INDIA

Atiqullah MD (Mr.), Assistant Controller, Patents and Designs, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, New Delhi

Suchetana BHATTACHARYYA (Ms.), Examiner, Patents and Designs, Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, New Delhi

SINGAPOUR/SINGAPORE

Yu LIU (Ms.), Principal Patent Examiner, Patent Search, Examination & Analytics, Intellectual Property Office of Singapore, Singapore

Happy TAN (Mr.), Senior Patent Examiner, Patent Search, Examination & Analytics, Intellectual Property Office of Singapore, Singapore

VIET NAM

BUI Duy Nghia (Mr.), Deputy Director, IP Information Center, IP Viet Nam, Ha Noi

LE Ngoc Lam (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

**III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS**

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT
ORGANIZATION (EAPO)

Andrey GOLUBEV (Mr.), Principal Examiner, Chemistry and Medicine Division, Examination Department, Moscow

Dmitriy GUDILIN (Mr.), Principal Examiner, Mechanics, Physics and Electrical Engineering Division, Examination Department, Moscow

Valeriy MALAY (Mr.), Principal Examiner, Mechanics, Physics and Electrical Engineering Division, Examination Department, Moscow

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT
ORGANISATION (EPO)

Roberto IASEVOLI (Mr.), Head, Classification Board, Rijswijk

Thierry BEC (Mr.), Classification Board, Munich

Massimo CRESCENTI (Mr.), Classification Board, Rijswijk

Agnès GAMEZ MERLE (Ms.), Classification Board, Rijswijk

Joannes MARTINEZ VALERO (Mr.), Classification Board, Rijswijk

Ciro PERNICE (Mr.), Classification Board, Rijswijk

John RENGGLI (Mr.), Classification Board, Munich

Peter SWARÉN (Mr.), Classification Board, Rijswijk

Norbert WIENOLD (Mr.), Classification Board, Munich

IV. BUREAU/OFFICERS

président/Chair: Oliver STEINKELLNER (M./Mr.) (ALLEMAGNE/GERMANY)

vice-président/
Vice Chair: Pascal WEIBEL (M./Mr.) (SUISSE/SWITZERLAND)

secrétaire/Secretary: XU Ning (Mme/Ms.) (OMPI/WIPO)

V. BUREAU INTERNATIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/ INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Ken-Ichiro NATSUME (M./Mr.), sous-directeur général du Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Assistant Director General, Infrastructure and Platforms Sector

Kunihiko FUSHIMI (M./Mr.), directeur de la Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Director, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Patrick FIÉVET (M./Mr.), chef de la Section des systèmes informatiques, Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes /Head, IT Systems Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

XU Ning (Mme/Ms.), chef de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Head, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Rastislav MARČOK (M./Mr.), administrateur principal de la classification des brevets de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Senior Patent Classification Officer, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

Isabelle MALANGA SALAZAR (Mme/Ms.), assistante à l'information de la Section de la classification internationale des brevets (CIB), Division des classifications internationales et des normes, Secteur de de l'infrastructure et des plateformes/Information Assistant, International Patent Classification (IPC) Section, International Classifications and Standards Division, Infrastructure and Platforms Sector

[Sigue el Anexo II]

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la sesión
2. Elección de la presidencia y la vicepresidencia
3. Aprobación del orden del día
4. Informe sobre la quincuagésima segunda sesión del Comité de Expertos de la CIP
Véase el documento IPC/CE/52/2.
5. Informe de las sesiones 20.^a y 21.^a del Grupo de Trabajo 1 de las Oficinas de la Cooperación Pentilateral – Grupo de Trabajo sobre la Clasificación
Informes verbales de la CNIPA y la JPO en nombre de las Oficinas de la Cooperación Pentilateral.
6. Proyectos de revisión de la CIP relativos al ámbito de la mecánica
Véanse los proyectos [C 504](#), [F 089](#), [F 138](#), [F 156](#) y [F 157](#).
7. Proyectos de revisión de la CIP relativos al ámbito de la electricidad
Véanse los proyectos [C 505](#), [C 507](#), [C 508](#), [C 509](#), [F 071](#), [F 141](#), [F 142](#), [F 143](#), [F 149](#), [F 151](#), [F 154](#) y [F 159](#).

Véase asimismo el Anexo 8 del proyecto [WG 469](#)
Informe de la OEP en nombre del EGST sobre la puesta en marcha de los proyectos C
8. Proyectos de revisión de la CIP relativos al ámbito de la química
Véanse los proyectos [C 520](#), [F 082](#), [F 122](#), [F 152](#) y [F 153](#).
9. Proyectos de mantenimiento de la CIP relativos al ámbito de la mecánica
Véanse los proyectos [M 621](#), [M 632](#), [M 805](#), [M 811](#), [M 814](#), [M 815](#) y [M 816](#).
10. Proyectos de mantenimiento de la CIP relativos al ámbito de la electricidad
Véanse los proyectos [M 633](#) y [M 813](#).
11. Proyectos de mantenimiento de la CIP relativos al ámbito de la química
Véanse los proyectos [M 627](#) y [M 812](#).
12. Situación de la supresión de referencias no limitativas de los proyectos M 200 a M 500
Véanse los proyectos [M 223](#) y [WG 191](#).
13. Información actualizada sobre los servicios de apoyo en materia de TI relacionados con la CIP
Ponencia a cargo de la Oficina Internacional
14. Próxima reunión del Grupo de Trabajo
15. Aprobación del informe
16. Clausura de la sesión

[Fin del Anexo II y del documento]